TRAITE COOPERATION EN MATIERE E BREVETS

Expéditeur : L'ADMINISTRATION CHARGEE DE

L'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

PCT 2004 Destinataire: Brykman, Georges BREVATIOME BREVATOME NOTIFICATION DE TRANSMISSION DU 3, rue du Docteur Lancereaux - 4 OCT 2004 RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE F-75008 Paris INTERNATIONAL **FRANCE** (règle 71.1 du PCT) rue du Docteur Lancereaux 5008 PARIS Date d'expédition 01.10.2004 (jour/mois/année) Référence du dossier du déposant ou du mandataire **NOTIFICATION IMPORTANTE** B 14173.3 GB AD7 85.12.04

Demande internationale No.

PCT/FR 03/01965

Date du dépôt international (jour/mois/année)

Date de priorité (jour/mois/année)

25.06.2003

25.06.2002

Déposant

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE

- 1. Il est notifié au déposant que l'administration chargée de l'examen préliminaire international a établi le rapport d'examen préliminaire international pour la demande internationale et le lui transmet ci-joint, accompagné, le cas échéant, de ces annexes.
- 2. Une copie du présent rapport et, le cas échéant, de ses annexes est transmise au Bureau international pour communication à tous les offices élus.
- 3. Si tel ou tel office élu l'exige, le Bureau international établira une traduction en langue anglaise du rapport (à l'exclusion des annexes de celui-ci) et la transmettra aux offices intéressés.

4. NOTIFICATION IMPORTANTE

Pour aborder la phase nationale auprès de chaque office élu, le déposant doit accomplir certains actes (dépôt de traduction et paiement des taxes nationales) dans le délai de 30 mois à compter de la date de priorité (ou plus tard pour ce qui concerne certains offices) (article 39.1) (voir aussi le rappel envoyé par le Bureau international dans le formulaire PCT/IB/301).

Losrqu'une traduction de la demande internationale doit être remise à un office élu, elle doit comporter la traduction de toute annexe du rapport d'examen préliminaire international. Il appartient au déposant d'établir la traduction en question et de la remettre directement à chaque office élu intéressé.

Pour plus de précisions en ce qui concerne les délais applicables et les exigences des offices élus, voir le Volume II du Guide du déposant du PCT.

Il est signalé au déposant que l'article 33(5) stipule que les critères de nouveauté, d'activité inventive et d'application industrielle tels que définis à l'article 33(2) à (4) ne servent qu'aux fins de l'examen préliminaire international et que "tout État contractant peut appliquer des critères additionnels ou différents afin de décider si, dans cet État, l'invention est brevetable ou non" (voir également l'article 27(5)). De tels critères additionnels peuvent par exemple avoir rapport à des exceptions à la brevetabilité ainsi qu'à des exigences concernant l'exposé suffisant de l'invention, la clarté des revendications et leur fondement sur la description.

Nom et adresse postale de l'adminstration chargée de l'examen préliminaire international

Bakvis, J

Office européen des brevets - P.B. 5818 Patentlaan 2

NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas Tél. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl Fax: +31 70 340 - 3016

Tel. +31 70 340-3230

Fonctionnaire autorisé

RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATIONAL

(article 36 et règle 70 du PCT)

Référence du dossier du déposant ou du mandataire		POUR SUITE A DO	ONNER voir la notifica préliminaire in	tion de transmission du rapport d'examen iternational (formulaire PCT/IPEA/416)		
	i		Date du dépôt internation 25.06.2003	onal (jour/mois/année)	Date de priorité (jour/mois/année) 25.06.2002	
Classif H01L			rnationale des brevets (CIE] 3) ou à la fois classification	n nationale et CIB	
Dépos COM		SAR	IAT A L'ENERGIE AT	OMIQUE		
			t rapport d'examen préli nal, est transmis au dépo			ion chargée de l'examen préliminaire
2.	Ce F	RAPP	ORT comprend 6 feuille	es, y compris la présent	e feuille de couverture). •=
	×	ont e	été modifiées et qui serv	ent de base au présen nargée de l'examen pré	t rapport ou de feuilles	des revendications ou des dessins qui contenant des rectifications faites (voir la règle 70.16 et l'instruction 607
(Ces	anne	xes comprennent 7 feui	lles.		
3. I	Le p	résen	t rapport contient des in	dications et les pages d	correspondantes relativ	ves aux points suivants :
	i	\boxtimes	Base de l'opinion			
1	Ħ		Priorité			
į	111		Absence de formulatio possibilité d'application	n d'opinion quant à la r n industrielle	nouveauté, l'activité inv	ventive et la
i	IV		Absence d'unité de l'in	vention		
`	V	\boxtimes		elon la règle 66.2(a)(ii) le; citations et explication		l'activité inventive et la possibilité déclaration
'	VI		Certains documents ci	tés		
`	VII		Irrégularités dans la de	emande internationale		
`	VIII		Observations relatives	à la demande internati	onale	
· Data d	4				Date d'achèvement du	
interna			ion de la demande d'exam	en preiiminaire	Date d'achèvement du	present rapport
17.01	.200)4			01.10.2004	
		intern	ostale de l'adminstration ch ational	•	Fonctionnaire autorisé	entitines Prioritan, e. e.
	16.	NL-	ce européen des brevets - 2280 HV Rijswijk - Pays Ba	as	Boero, M	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
\$		Tél.	. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 :: +31 70 340 - 3016	651 epo nl	N° de téléphone +31 70	0.340.4308
-			21.12310 0010		14 UE (CICPITOTIE 73) /(∪ ¬⊶, ¬∩ ¬, • , • , • , • , • , • , • , • , • ,

RAPPORT D'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

Demande internationale n°

PCT/FR 03/01965

I.	Base	du	rap	port

En ce qui concerne les éléments de la demande internationale (les feuilles de remplacement qui ont ét remises à l'office récepteur en réponse à une invitation faite conformément à l'article 14 sont considérée le présent rapport, comme "initialement déposées" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'e contiennent pas de modifications (règles 70.16 et 70.17)):	es, dans

	Des	cription, Pages		
	1-36	•	telles qu'initialement déposées	
	Rev	rendications, No.		
	1-33	3	reçue(s) le 18.08.2004 avec télécopie	
	Des	sins, Feuilles		
	1/8-	8/8	telles qu'initialement déposées	
2.	ou l	ce qui concerne la la: ui ont été remis dans tráire donnée sous ce	ngue, tous les éléments indiqués ci-dessus étaient à la disposition de l'administration la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée, sauf indication e point.	
	Ces	éléments étaient à la	a disposition de l'administration ou lui ont été remis dans la langue suivante: ,qui e	st:
		la langue d'une tradi	uction remise aux fins de la recherche internationale (selon la règle 23.1(b)).	
		la langue de publica	tion de la demande internationale (selon la règle 48.3(b)).	
		la langue de la tradu 55.3).	oction remise aux fins de l'examen préliminaire internationale (selon la règle 55.2 ou	
3.	inte	ce qui concerne les s rnationale (le cas éch uences :	équences de nucléotides ou d'acide aminésdivulguées dans la demande néant), l'examen préliminaire internationale a été effectué sur la base du listage des	
		contenu dans la den	nande internationale, sous forme écrite.	
		déposé avec la dem	ande internationale, sous forme déchiffrable par ordinateur.	
		remis ultérieurement	t à l'administration, sous forme écrite.	
		remis ultérieurement	t à l'administration, sous forme déchiffrable par ordinateur.	
			n laquelle le listage des séquences par écrit et fourni ultérieurement ne va pas au-delà e dans la demande telle que déposée, a été fournie.	ì
		La déclaration, selor à celles du listages d	n laquelle lès informations enregistrées sous déchiffrable par ordinateur sont identique des séquences Présenté par écrit, a été fournie.	:S
4.	Les	modifications ont ent	traîné l'annulation :	
		de la description,	pages :	
		des revendications,	nos:	
		des dessins,	feuilles:	

RAPPORT D'EXAMEN PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL

Demande internationale n°

PCT/FR 03/01965

5.	Le présent rapport a été formulé abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont été considérées
	comme allant au-delà de l'exposé de l'invention tel qu'il a été déposé, comme il est indiqué ci-après (règle
	70.2(c)) :

(Toute feuille de remplacement comportant des modifications de cette nature doit être indiquée au point 1 et annexée au présent rapport.)

- 6. Observations complémentaires, le cas échéant :
- V. Déclaration motivée selon l'article 35(2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration
- 1. Déclaration

Nouveauté Oui: Revendications 1-33

Non: Revendications 1-3

Activité inventive Oui: Revendications 3,6,7,9,12,14

Non: Revendications 3,6,7,9,12,14

Non: Revendications 1,2,4,5,8,10,11,13,15-33

Possibilité d'application industrielle Oui: Revendications 1-33

Non: Reventications

2. Citations et explications

voir feuille séparée

Concernant le point V

Déclaration motivée quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration

Il est fait référence aux documents suivants:

- D1: US-A-6 018 187 (CAO MIN ET AL) 25 janvier 2000 (2000-01-25)
- D2: VOZ C ET AL: "Thin-film transistors with polymorphous silicon active layer" JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS, NORTH-HOLLAND PHYSICS PUBLISHING. AMSTERDAM, NL, vol. 299-302, avril 2002 (2002-04), pages 1345-1350, XP004353229 ISSN: 0022-3093
- D3: POISSANT Y ET AL: "Metastability study and optimization of polymorphous silicon solar cells: the state-of-the-art" JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS, NORTH-HOLLAND PHYSICS PUBLISHING. AMSTERDAM, NL, vol. 299-302, avril 2002 (2002-04), pages 1173-1178, XP004353196 ISSN: 0022-3093
- D4: AFANAS'EV V P ET AL: "PHOTODETECTOR STRUCTURES BASED ON AMORPHOUS HYDROGENATED SILICON WITH NANOCRYSTALLINE INCLUSIONS" HUETTE. DES INGENIEURS TASCHENBUCH, XX, XX, vol. 68, no. 12, décembre 2001 (2001-12), pages 949-951, XP008017344
- D1: EP-A-1 050 907 (AGILENT TECHNOLOGIES INC) 8 novembre 2000 (2000-11-08)
- 1. La présente demande ne remplit pas les conditions énoncées dans l'article 33(1) PCT, l'objet de la revendication 1 n'impliquant pas une activité inventive telle que définie par l'article 33(3) PCT.

Le document **D1**, qui est considéré comme étant l'état de la technique le plus proche de l'objet de la revendication 1, décrit un capteur unique ou un ensemble de capteurs, chaque capteur délivrant un signal correspondant à un pixel de l'image et ayant _une brique de détection ayant une zone de détection comportant un matériau photosensible,

- _une brique d'adressage et de traitement de signaux provenant du ou des capteurs, cette brique portant notamment un circuit d'adressage
- _une brique d'interconnexion située entre la brique de détection et la brique d'adressage, cette brique portant des plots de raccordement raccordant des capteurs de l'imageur au circuit d'adressage (voir D1, col. 3, ligne 11-col. 7, ligne 25; fig. 1-8).

Par conséquent, l'objet de la revendication 1 diffère du capteur connu de D1 en ce que le matériau photosensible de la brique de connexion contient au moins une couche de silicium polymorphe.

La présente invention se propose d'obtenir un capteur avec: une réponse temporelle améliorée, une faible rémanence et une meilleure tenue au vieillissement. Ces caractéristiques sont obtenues en utilisant une couche de silicium polymorphe comme matériau photosensible. Toutefois, les caractéristiques décrites ci-dessus sont toujours désirables pour en capteur et sont bien connues de l'homme du métier et du document D1.

Le document D4 décrit des capteurs avec des couches de silicium amorphe et nanocristallisé (voir D4 en entier).

Dans D4, le matériau utilisé n'est pas explicitement appelé "silicium polymorphe". Toutefois le matériau de D4 a toutes les caractéristiques du silicium polymorphe comme il est décrit à la page 18, lignes 20-27, de la description de cette demande. La référence 3 dans D4 décrit des couches de silicium polymorphe et le matériau utilisé dans D4 est considéré du même type que le matériau de la référence 3 (voir D4 section "Introduction").

Par conséquent l'utilisation des couches de silicium polymorphe dans le domaine des dispositifs photosensibles est bien connue de l'homme du métier qui, face au problème de développement d'un capteur avec réponse temporelle améliorée, faible rémanence et meilleure tenue au vieillissement, pourrai l'obtenir en utilisant des couches de matériau comme celles décrites dans D4 dans la structure de D1. Une telle combinaison résulte en un capteur comme celui décrit dans la revendication 1, qui par conséquent n'est pas inventif, Art. 33(3) PCT.

L'objet des revendications dépendantes 2,4,5,8,10,11,13,15-28 est aussi connu des documents D1, D2 (voir D2, par exemple par. 1-3), D3 (voir D3, sections 1-4), D4 (voir D4 en entier) et D5 (voir D5, col. 10, ligne 28-col. 10, ligne 31; col. 3, ligne 56-col.6, ligne 26; fig. 2).

La revendication 29 ne contient aucune caractéristique technique.

Par conséquent, les revendications dépendantes 2,4,5,8,10,11,15-29 ne contiennent aucune caractéristique qui, en combinaison avec celles de l'une quelconque des revendications à laquelle elles se réfèrent, définisse un objet qui satisfasse aux exigences du PCT en ce qui concerne la nouveauté et l'activité inventive.

RAPPORT D'EXAMEN

Demande internationale n°

PCT/FR 03/01965

PRELIMINAIRE INTERNATIONAL - FEUILLE SEPAREE

L'objet des revendications dépendantes 3,6,7,9,12, n'est pas compris dans l'état de la technique et apparaît nouveau, Art. 33(2) PCT.

L'objet de la revendication indépendante 30 est une méthode de fabrication d'un capteur ou d'un ensemble de capteurs selon la revendication 1. Toutes les étapes de fabrication décrites dans la revendication 30 sont connues de D1 fait exception pour le dépôt de matériau polymorphe, qui est connu de D4. Comme dans le cas de la revendication 1, l'homme du métier pourrait combiner le dépôt de matériau polymorphe comme enseigné dans le document D4 avec le procédé de fabrication du document D1 et obtenir le procédé de la revendication 30 sans utiliser aucune activité inventive. Par conséquent l'objet de la revendication 30 n'est pas inventif, Art. 33(3) PCT.

L'objet des revendications dépendantes 31-33 est aussi connu des documents D1, D2, D3, D4 et D5. Par conséquent les revendications dépendantes 31-33 ne contiennent aucune caractéristique qui, en combinaison avec celles de l'une quelconque des revendications à laquelle elles se réfèrent, définisse un objet qui satisfasse aux exigences du PCT en ce qui concerne la nouveauté et l'activité inventive.

Fax.émis par : 0145638333 BREVATOME/BREVALEX





18/88/84 15:32

Pg: 4/1

37

B 14173 GB

5

10

REVENDICATIONS

1. Ensemble de capteurs constitué en imageur chaque capteur délivrant un signal correspondant à un pixel de l'image, et ayant,

une brique de détection ayant une zone de détection comportant un matériau photosensible,

une brique d'adressage et éventuellement de traitement de signaux provenant du ou des capteurs, cette brique portant notamment un circuit d'adressage et,

brique de détection et la brique d'adressage, cette brique portant des plots de raccordement raccordant des capteurs de l'imageur au circuit d'adressage, en sorte que les signaux provenant des capteurs soient-individualisés,

caractérisée en ce que le matériau photosensible de la brique de détection contient au 20 moins une couche en silicium polymorphe.

 Ensemble de capteurs formant un imageur, selon la revendication 1,

caractérisée en ce que la couche en silicium polymorphe a une épaisseur inférieure à 4000 Ångstroms.

- 3. Ensemble de capteurs formant un imageur, selon l'une des revendications 1 ou 2 caractérisé en ce que la brique d'interconnexion est constituée par des plots (5, 5') noyés dans de l'isolant (1, 2, 3).
- 4. Ensemble de capteurs formant un imageur, 30 selon l'une des revendications 1 à 3 caractérisé en ce

BREVATOME/BREVALEX



8/88/04 15:32

9: 5/1P

38

B 14173 GB

que les plots d'interconnexion (5, 5') sont en aluminium ou en cuivre ou en tungstène ou en chrome.

- 5. Ensemble de capteurs formant un imageur, selon l'une des revendications 3 ou 4 caractérisé en ce que le matériau isolant noyant les plots, est constitué par un empilement de couches diélectriques formant des miroirs de Bragg.
- Ensemble de capteurs formant un imageur, 6. selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que des électrodes (64, 94) sont formées au-dessus de 10 plots (5, 5'), ces électrodes ayant une surface inférieure couplée électriquement à un plot (5), et une supérieure, la surface supérieure l'électrode ayant une dimension surfacique plus grande 15 que la surface inférieure au contact du plot.
 - selon la revendication 6, caractérisé en ce que la surface supérieure des électrodes présente une forme de cuvette.
- 8. Ensemble de capteurs formant un imageur, selon l'une des revendications 6 ou 7, caractérisé en ce qu'une partie inférieure de chaque électrode est noyée dans une couche d'isolant, une partie supérieure de cette électrode venant au-dessus de ladite couche d'isolant.
 - 9. Ensemble de capteurs formant un imageur, selon la revendication 8, caractérisé en ce que la couche d'isolant entourant une partie inférieure des électrodes est constituée d'un empilement de couches formant miroirs de Bragg.

30

BREVATOME/BREVALEX



18/88/84 15:32 Pg: 6/18

39

B 14173 GB

- 10. Ensemble de capteurs formant un imageur, selon l'une des revendications 6 à 9, caractérisé en ce que les électrodes (64, 94) sont en aluminium, ou en cuivre, ou en tungstène, ou en titane, ou en chrome, ou en nitrure de titane, ou en un semi-conducteur dopé, ou en un conducteur organique, ou en un oxyde conducteur, ou enfin encore en un empilement composite des matériaux cités ci-dessus.
- 11. Ensemble de capteurs formant un imageur,
 10 selon l'une des revendications 6 à 10, caractérisé en
 ce que la couche de silicium polymorphe (76) est placée
 au-dessus te la couche comportant l'isolant et les
 électrodes.
- 12. Ensemble de capteurs formant un imageur,
 15 selon la revendication 11, caractérisé en ce qu'au
 16 moins une couche supérieure en silicium (79) présente
 17 une partie inférieure contenant du carbone et une
 18 partie supérieure contenant du bore.
- 13. Ensemble de capteurs formant un imageur,
 20 selon l'une des revendications 1 ou 3 à 12, caractérisé
 en ce que l'épaisseur de la couche en silicium
 polymorphe (76) est comprise entre 0,5 et 2 µm.
 - 14. Ensemble de capteurs formant un imageur, selon l'une des revendications 1 à 13, caractérisé en ce que la zone de détection comportant le silicium polymorphe est une zone intrinsèque d'une diode PIN ou
 - 15. Ensemble de capteurs formant un imageur, selon l'une des revendications 1 à 14, caractérisé en 30 ce que des électrodes 64, 94 sont formées au-dessus de

15

25

30

B 14173 GB

BREVATOME/BREVALEX



8/88/84 15:32

Pg: 7/1

40

plots 5, 5', ces électrodes étant gravées dans une couche de matériau n ou p.

- 16. Ensemble de capteurs formant un imageur, selon la revendication 10, caractérisé en ce que au moins l'une des électrodes contient un matériau dopé n.
- 17. Ensemble de capteurs formant un imageur, selon la revendication 10, caractérisé en ce que au moins l'une des électrodes contient un matériau dopé p.
- 18. Ensemble de capteurs formant un imageur, 10 selon la revendication 9, caractérisé en ce que au moins l'une des électrodes contient un matériau dopé n.
 - 19. Ensemble de capteurs formant un imageur, selon l'une des revendications 1 à 18, caractérisé en ce que la couche en matériau polymorphe est une couche intrinsèque placée au-dessus des électrodes.
- 20. Ensemble de capteurs formant un imageur, selon la revendication 19 en tant qu'elle dépend de la revendication 17, caractérisé en ce qu'une couche dopée p est placée au-dessus de la couche en silicium 20 amorphe, réalisant ainsi une diode NIP.
 - 21. Ensemble de capteurs formant un imageur, selon la revendication 19 en tant qu'elle dépend de la revendication 18, caractérisé en ce qu'une couche dopée n est placée au-dessus de la couche en silicium amorphe intrinsèque réalisant ainsi une diode PIN.
 - 22. Ensemble de capteurs formant un imageur, selon la revendication 6, caractérisé en ce que les plots comportent une surface supérieure métallique, et en ce que la couche de matériau polymorphe est placée directement au contact des plots.



B 14173 GB

BREVATOME/BREVALEX





18/88/84

15:32

Pg: 8/1

41

- 23. Ensemble de capteurs formant un imageur, selon la revendication 22, caractérisé en ce qu'une couche dopée n est placée au-dessus de la couche en silicium polymorphe.
- 24. Ensemble de capteurs formant un imageur, selon la revendication 22, caractérisé en ce qu'une couche dopée p est placée au-dessus de la couche en silicium polymorphe.
- 25. Ensemble de capteurs formant un imageur, 10 selon la revendication 24, caractérisé en ce que l'électrode est en oxyde transparent conducteur.
- 26. Ensemble de capteurs formant un imageur, selon la revendication 24, caractérisé en ce que l'électrode est réalisée dans une couche d'un métal partiellement transparent au rayonnement ultra violet.
 - 27. Ensemble de capteurs formant un imageur, selon la revendication 24, caractérisé en ce que l'électrode supérieure est une grille métallique.
- 28. Ensemble de capteurs formant un imageur, 20 selon la revendication 24, caractérisé en ce que l'électrode est formée par deux peignes ayant chacun des dents, les dents étant interdigitées.
 - 29. Ensemble de capteurs formant un imageur, selon
- 25 30. Procédé de réalisation d'un ensemble de photodétecteurs selon l'une des revendications 1 à 29, caractérisé en ce que:

après réalisation d'un substrat comportant notamment un circuit d'adressage, et éventuellement des 30 circuits de traitement de signaux,



BREVATOME/BREVALEX

JEROSONOES.

18/08/04 15:32

B 14173 GB

Fax émis par : 0145638333

42

on dépose une ou plusieurs couches de matériaux isolants,

on grave ladite couche de façon à former des trous dans cette couche,

on comble des trous avec un matériau conducteur constituant ainsi des plots d'interconnexion (5, 5'),

on effectue éventuellement un polissage mécano-chimique,

on dépose une ou plusieurs sous-couches de 10 matériau isolant,

on grave ladite sous-couche de matériau isolant au-dessus de plots (5,5'),

on grave la couche de matériau conducteur qui vient d'être déposée, de façon à former des électrodes séparées les unes des autres,

on dépose une couche de matériau polymorphe non intentionnellement dopée,

on dépose une couche dopée

on dépose enfin une couche d'un matériau conducteur (24) formant électrode supérieure.

25 31 . Procédé selon la revendication 30, caractérisé en ce que la température de dépôt du matériau polymorphe est comprise entre 175°C-et-250°C. ----

32. Procédé selon l'une des revendications 30 ou 31, caractérisé en ce que le dépôt du matériau 30 polymorphe est suivi par un dépôt d'une couche



5

IB 14173 GB

BREVATORE/BREVALEX

FR0201965:

18/88/84 15:32

Pg: 10/1

43

contenant du carbone au moins dans sa partie inférieure.

33. Procédé de réalisation d'un ensemble de capteurs selon l'une des revendications 1 à 29, caractérisé en ce que :

le procédé comprend une étape de dépose d'une couche en silicium polymorphe, cette couche venant au contact soit d'une partie supérieure métallique de plots conducteurs, soit d'électrodes dopées p ou dopées n, elles mêmes au contact d'un plot conducteur, cette étape de dépose de la couche en silicium polymorphe étant réalisée par un procédé PECVD (Placement Enhanced Chemical Vapor Deposition) et à une température comprise entre 150 et 250 °C.

Translation





PCT

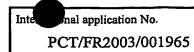
INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 21 DE 010003

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference		ee Notification of Transmittal of International
B 14173.3 GB		reliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)
International application No. PCT/FR2003/001965	International filing date (day/mor	
	25 juin 2003 (25.06.20	25 juin 2002 (25.06.2002)
International Patent Classification (IPC) or no H01L 27/146, 31/02	ational classification and IPC	
ŕ		
Applicant COM	MISSARIAT A L'ENERGI	E ATOMIOI IF
		S.I.I. OMAÇOD
1 This internal way		
 This international preliminary exami and is transmitted to the applicant ac 	nation report has been prepared by cording to Article 36.	this International Preliminary Examining Authority
2. This REPORT consists of a total of		
2. This REPORT consists of a total of	sneets, including	this cover sheet.
This report is also accompanie	ed by ANNEXES, i.e., sheets of the	e description, claims and/or drawings which have been g rectifications made before this Authority (see Rule
70.16 and Section 607 of the	Administrative Instructions under	the PCT).
These annexes consist of a tot	al of7 sheets.	
This report contains indications relat	·	
I Basis of the report		
II Priority		
III Non-establishment o	f opinion with regard to novelty, is	nventive step and industrial applicability
IV Lack of unity of inve	ntion	
V Reasoned statement of citations and explanations	under Article 35(2) with regard to tions supporting such statement	novelty, inventive step or industrial applicability;
VI Certain documents ci		
VII Certain defects in the	international application	
VIII Certain observations	on the international application	
Date of submission of the demand	Date of co	mpletion of this report
17 janvier 2004 (17.01.2	_	•
17 Janvier 2004 (17.01.2		01 October 2004 (01.10.2004)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorize	d officer
Facsimile No.	Telephone	. No.

Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (July 1998)





With regard to the elements of the international application:* the international application as originally filed
the international application as originally filed
the description:
pages 1-36 , as originally file
pages, filed with the deman
pages, filed with the letter of
the claims:
pages, as originally file pages, as amended (together with any statement under Article 1
pages, as an ended (together with any statement under Article P
pages 1-33 , filed with the letter of 18 August 2004 (18.08.2004)
the drawings:
pages 1/8-8/8 , as originally file
pages, filed with the deman
pages, filed with the letter of
the sequence listing part of the description:
pages, as originally file
pages, filed with the deman
pages, filed with the letter of
2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in whith the international application was filed, unless otherwise indicated under this item. These elements were available or furnished to this Authority in the following language which is the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)). the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and or 55.3).
3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the internation preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing: contained in the international application in written form. filed together with the international application in computer readable form. furnished subsequently to this Authority in written form.
furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.
The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.
4. The amendments have resulted in the cancellation of:
the description, pages
the claims, Nos.
the drawings, sheets/fig
This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to g beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**
* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.1 and 70.17).
** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

V.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

Statement			
Novelty (N)	Claims	1-33	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims	3, 6, 7, 9, 12, 14	YES
	Claims	1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 15-33	_ NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-33	_ YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

Reference is made to the following documents:

- D1: US-A-6 018 187 (CAO MIN ET AL) 25 January 2000 (2000-01-25);
- D2: VOZ C ET AL: "Thin-film transistors with polymorphous silicon active layer," JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS, NORTH-HOLLAND PHYSICS
 PUBLISHING, AMSTERDAM, NL, vol. 299-302, April 2002 (2002-04), pages 1345-1350, XP004353229 ISSN: 0022-3093;
- D3: POISSANT Y ET AL: "Metastability study and optimization of polymorphous silicon solar cells: the state-of-the-art," JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS, NORTH-HOLLAND PHYSICS PUBLISHING, AMSTERDAM, NL, vol. 299-302, April 2002 (2002-04), pages 1173-1178, XP004353196 ISSN: 0022-3093;
- D4: AFANAS'EV V P ET AL: "PHOTODETECTOR STRUCTURES BASED ON AMORPHOUS HYDROGENATED SILICON WITH NANOCRYSTALLINE INCLUSIONS" HUETTE. DES INGENIEURS TASCHENBUCH, XX, XX, vol. 68, no. 12, December 2001 (2001-12), pages 949-951, XP008017344;

- D5: EP-A-1 050 907 (AGILENT TECHNOLOGIES INC) 8 November 2000 (2000-11-08).
- The present application does not fulfil the requirements set forth in PCT Article 33(1) because the subject matter of claim 1 does not involve an inventive step as defined in PCT Article 33(3).

Document D1, which is considered to be the prior art closest to the subject matter of claim 1, describes a single sensor or an assembly of sensors, in which each sensor outputs a signal corresponding to an image pixel and has

- a detection block with a detection area comprising a photosensitive material;
- a block for addressing and processing signals from the sensor(s), which block has, in particular, an addressing circuit; and
- an interconnection block positioned between the detection block and the addressing block, which block has coupling pads that couple the imager sensors to the addressing circuit (see D1, column 3, line 11 to column 7, line 25; figures 1-8).

It follows that the subject matter of claim 1 differs from the sensor known from D1 in that the photosensitive material of the connection block contains at least one polymorphous silicon film.

The present invention aims to produce a sensor with enhanced time response, low remanence and enhanced ageing stability. These features are achieved by using a polymorphous silicon film as the photosensitive material. However, the

aforementioned features are always desirable in a sensor and are well known to a person skilled in the art. They are also known from document D1.

Document D4 describes sensors with nanocrystallised, amorphous silicon films (see D4, the whole document).

In D4, the material used is not explicitly called "polymorphous silicon". Nevertheless, the material in D4 has all of the characteristics of the polymorphous silicon described on page 18, lines 20-27, of the description of the present application. Reference 3 in D4 describes polymorphous silicon films and the material used in D4 is considered to be of the same kind as the one used in reference 3 (see D4, the section entitled "Introduction").

As a result, the use of polymorphous silicon films in the field of photosensitive devices is well known to a person skilled in the art and such a person, faced with the problem of producing a sensor with enhanced time response, low remanence and enhanced ageing stability, would do so by using films of material such as the ones described in D4 in a structure as per D1. Such a combination would lead to a sensor like the one described in claim 1. Said sensor is not, therefore, inventive (PCT Article 33(3)).

The subject matter of dependent claims 2, 4, 5, 8, 10, 11, 13 and 15-28 is also known from documents. D1, D2 (see, for example, paragraphs 1-3 in D2), D3 (see sections 1-4), D4 (see the whole document) and

D5 (see column 10, line 28 to column 10, line 31; column 3, line 56 to column 6, line 26; figure 2).

Claim 29 does not contain any technical features.

It follows that dependent claims 2, 4, 5, 8, 10, 11 and 15-29 do not contain any features which, in combination with the features of any one of the claims to which they refer, might define subject matter that fulfils the PCT requirements of novelty and inventive step.

The subject matter of dependent claims 3, 6, 7, 9 and 12 is not found in the prior art and appears to be novel (PCT Article 33(2)).

The subject matter of independent claim 30 is a method for producing a sensor or an assembly of sensors as per claim 1. All of the production steps described in claim 30 are known from D1 except for the polymorphous material deposition step, which is known from D4. As with claim 1, a person skilled in the art could combine the deposition of a polymorphous material, as taught in document D4, with the production method of document D1 and thereby arrive at the method of claim 30, without having to exercise any inventive skill. As a result, the subject matter of claim 30 is not inventive (PCT Article 33(3)).

The subject matter of dependent claims 31-33 is also known from documents D1, D2, D3, D4 and D5. As a result, dependent claims 31-33 do not contain any features which, in combination with the features of any one of the claims to which they refer, might

define subject matter that fulfils the PCT requirements of novelty and inventive step.

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHED.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.